

LDS01RR激光测距雷达 产品规格书

北京石头世纪科技股份有限公司 2019.8



版本控制				
版本	日期	撰写	页数	更新说明
0.1				
0.2	20190111	梁冰	8	1.更改第 6 节一般规格中的测距精度值; 2.增加特殊试验后精度要求。
0.3	20190118	潘科	8	更新结构图纸
0.4	20190321	梁冰	8	第6节水平角参数改为上仰角,参数描述方式改变;
0.5	20190610	梁冰	9	1.第6节一般规格中,增加测距测距值标准差参数;2.增加第8节时域特性;3.增加第13节认证标签4.增加第14节生产制造信息
1.0	20190802	陈洪涛	12	 第5节更新环保要求 第10节更新 2D 图,增加理线要求 增加第14节,包装与运输要求 增加第15节,测试要求



LDS01RR 激光测距雷达

产品规格书

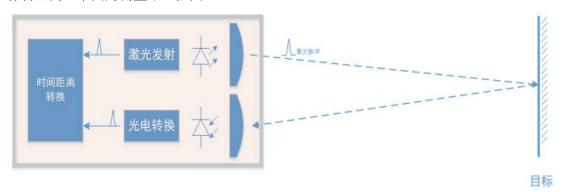
1.概述

LDS01RR 激光测距雷达是采用飞行时间法(TOF)的 360° 单线激光扫描测距系统。 该系统可以 360° 对 15cm~9m 范围内环境进行扫描测距,产生的 2D 点阵数据可用于定位 和环境建模。

2. 测量原理

LDS01RR 激光测距雷达采用 TOF 法进行距离的测量。

TOF 是 Time of Flight 的缩写,直译为飞行时间,通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测这些发射和接收光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。下图为测量原理框图。



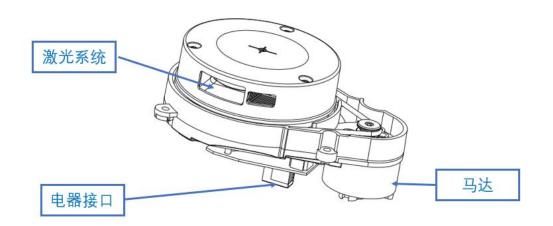
3. 系统构成与连接

LDS01RR 包含一个激光扫描系统和一个电机马达系统。

系统上电后,电机马达系统通过皮带带动激光扫面系统进行顺时针旋转的 360° 测距扫描,并实时通过底部的连接器向外发送距离、角度、转速等信息。

LDS01RR 具备速度检测和自适应能力,系统会根据马达的速度自动调整激光采样的频率,通过串口连接主控系统可以获知当前的实际转速。





4. 安全

a. Eye Safety 标准:

安全级别达到 Class I Laser safety standard。满足:

GB7247.1-2012 (中国)

IEC/EN 60825-1-2014 (欧洲)

IEC60825-1-2007 (北美)

b. EMC标准:

满足中国 CCC, 欧洲 CE 及北美 FCC 相关 EMC 要求。

5. 环保要求

- a. 符合 RoHS 2.0 标准需求.
- b. 符合 REACH 标准需求.
- c. 符合《石头科技限用物质要求》

6. 一般规格

参数	典型值	注释
测距方式	飞行时间(TOF)	
工作波长	905±10nm	
测距范围	0.15m~9m@90%反射率	



LDS01RR激光测距雷达产品规格书

roodrock		-DSUINN 放 儿 侧 此 笛 丛) 吅 观 俗 卫
测距精度	$0.15m\sim0.5m$: $\pm15mm$ $0.5m\sim2m$: $\pm20mm$ >2m : $\pm1\%$	测试环境: 常温 目标反射率: 10%~90%
测距值标准差	0.15m∼1m : 4mm >1m : 6mm	参考值
特殊试验后精度	0.15m \sim 0.5m : \pm 25mm 0.5m \sim 2m : \pm 30mm >2m : \pm 1.5%	特殊试验包含: 高低温循环、 高温高湿及低温存储、单体跌 落、寿命等非破坏性试验
测距分辨率	8mm	
测量角度	0~360°	
角分辨率	1°	
上仰角	0.6° ∼1.6°	相对于 LDS 安装面
扫描频率	5Hz	
工作温度	-5° ∼45°	
最大相对湿度	93%	
供电电压	DC5V±0.5V	
功耗	1.5W	
尺寸	107. 7*76. 1*54. 7	长*宽*高
重量	184. 4g	

7. 光学参数

参数	典型值	说明
中心波长	905±10nm	
激光峰值功率	25±2W	
激光脉冲宽度	5±0.5ns	
小珠口斗	5mm*10mm@0.5 米处;	宁.
光斑尺寸	140mm*20mm@6 米处	高*宽



8. 时域特性

该产品工作时,会每隔550us向外发射一个光脉冲。该光脉冲波长为905nm,半高宽约为5ns,峰值功率约为25w。下图为时序图:



9. 电气接口

LDS主串口连接器为USB连接器。

(1) USB连接器规格:

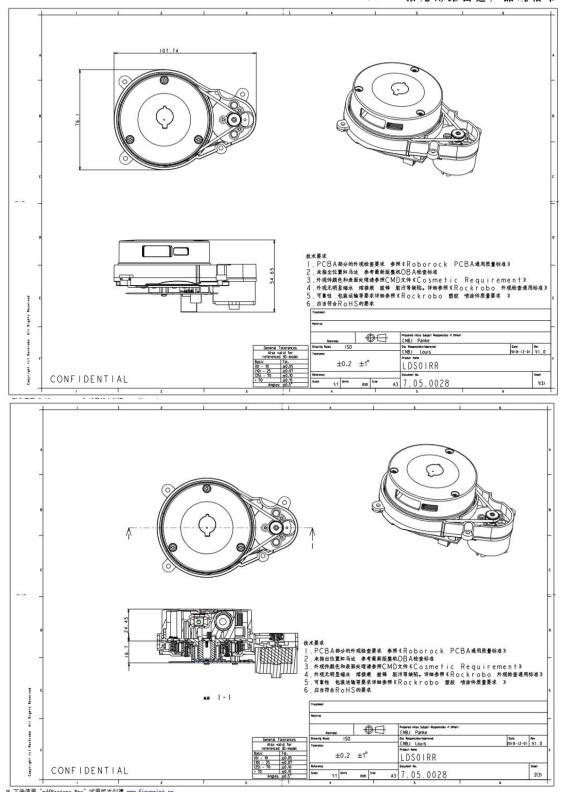
(2) 电气定义:

引脚序号	定义	说明
1,2	Driver_+	马达驱动
5,6	Driver	
7,8	UART_TX	输出
9, 10	VCC_5V	电路供电
3, 4, 11, 12	GND	

10. 结构尺寸图

10.1 Tanos 系列尺寸图,详细尺寸请参考 3D 图纸。





10.2 Tanos 系列理线说明:

1. 马达端子线不可以超过无线板边缘及金手指端子边缘(如下图 2 红色虚线区域)



- 2. 马达线高度不可超过金手指端子
- 3. 外线圈导线必需穿过下盖理线槽后(如下图黄色虚线位置)

11. 温度及湿度

项目	值	单位	说明
存储温度	-20~65	摄氏度	包装状态
存储湿度	<93%	相对湿度	包装状态
工作温度	-5~45	摄氏度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
工作湿度	<93%	相对湿度	

12. 使用寿命

项目	值	单位	说明
正常使用寿命	每天1小时,工作3年		

13. 认证标签

本体上需要贴如下的认证标签:

LDS Module roborock
Model:LDS01RR
Rated Voltage/Power:
5VDC/1.5W
Class 1 Laser Product

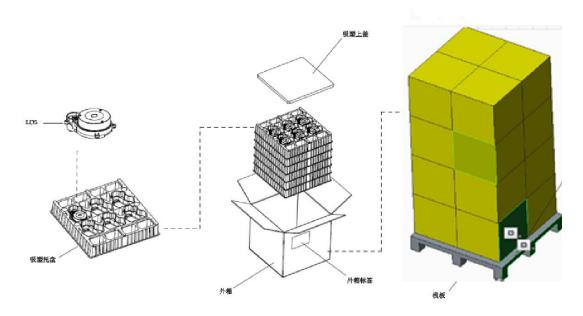
14. 包材与运输

见图示说明

- a. 每个吸塑托盘中装入 6 个 LDS
- b. 每个纸箱装入6层吸塑托盘,并在顶部加上盖
- c. 栈板堆叠方式:每层 4 箱,叠 4 层







15. 测试要求

序号	测试项目	测试方法
1	基础测试	根据需要测量的距离进行测距准备(150mm、300mm、500mm、1000mm、2000mm、3000mm、4000mm、5000mm、6000mm),根据需求的材质进行材质准备(白纸、灰纸和 3M 反光纸)用摄像头来监控 LDS 光斑,使其打在目标材质上,对 6 米处的 LDS 上扬高度进行记录,并对 100 次的测量进行测距、光强度求平均值以及计算方差,记录对应每个距离的测距平均值 AVA、方差 STD、光强度 LIGHT 三个值
2	不同材质测试	根据需要测量的距离进行测距准备(150mm、300mm、500mm、1000mm、2000mm、3000mm、4000mm、5000mm、6000mm),根据需求的材质进行材质准备(灰纸和 3M 反光纸)用摄像头来监控 LDS 光斑,使其打在目标材质上,对 6 米处的 LDS 上扬高度进行记录,并对 100 次的测量进行测距、光强度求平均值以及计算方差,记录对应每个距离的测距平均值 AVA、方差 STD、光强度 LIGHT 三个值,相同条件测试卤素灯照射。
3	稳定曲线测试	使 LDS 从冷启动开始对 6 米处白纸标靶进行 10min 的测距 1og 抓取, 绘成曲线, 取 7——10min的 900 个数据求平均值,在平均值±1%以内的值为稳定区间,第一次进入稳定区间的时间即为稳定时间
4	高温高湿存储	将 LDS 单体放入温箱设定温度 65℃湿度 93 进行 72 小时存储
5	低温存储	将 LDS 单体放入温箱设定温度-30℃进行 72 小时存储
6	高低温循环	将 LDS 单体放入温箱设定温度-30℃降温 2 小时保持-30℃2 小时、升温到 65℃2 小时保持 65℃ 2 小时,进行 9 个循环,共计 72 小时存储
7	试	1 对被测样品进行外观及功能检查 2 设定温箱温度以 1℃/min 的速度下降至-5℃,保持 30 分钟; 3 产品在-5℃下运行测试程序 72 小时,监控稳定时间、精度、稳定度 4 温箱温度以 1℃/min 速度升至 22℃并保持 30 分钟; 5 拿出样本,对被测样本再次进行外观,功能检查





robor	rock	LDS01RR激光测距雷达产品规格书
8		 对被测样品进行外观及功能检查 设定温箱温度以 1℃/min 的速度保持在 20℃、0℃、20℃、40℃、20℃,每个温度稳定 30分钟(包括升降温过程)之后直接测试 4分钟(每分钟读取 300个数据)。 抓取数据,绘制曲线观察不同温度影响 温箱温度以 1℃/min 速度升至 22℃并保持 30分钟; 拿出样本,对被测样本再次进行外观,功能检查
9	LDS 高温高湿操 作测试	1 对被测样品进行外观及功能检查 2 设定温箱温度以 1℃/min 的速度上升至 45℃,湿度 93%,保持 30 分钟 3 产品在 45℃,湿度 93%下,运行测试程序 72 小时,监控稳定时间、精度、稳定度 4 温箱温度以 1℃/min 速度升至 22℃并保持 30 分钟; 5 拿出样本,对被测样本再次进行外观检查
10	整机包装跌落	把 LDS 安装到整机上并装进包装中,并包好外箱,进行 91cm 一角三边六面的包装跌落测试, 跌落地面为钢板或瓷砖地面。
11	LDS 振动操作测 试	1 对被测样品进行外观及功能检查 2 测样品固定在振动台、振动条件如下: a. 对 X/Y/Z 面各进行 12 次(5 分钟)的正弦波对数扫振动试验); b. 周波数带 10HZ~150HZ, 加速度 9.8 米/秒(1G) 3 对被测样本再次进行外观, 功能检查
12		1 对被测样品进行外观及功能检查 2 捆包状态下,放置在振动台,振动条件如下: a.对 X/Y/Z 面各进行 12 次(5 分钟)的正弦波对数扫振动试验 b. 周波数带 10HZ~150HZ,加速度 9.8 米/秒(1G) 3 对被测样本再次进行外观,功能检查
13		1 对被测样品进行外观及功能检查 捆包状态下: a. 包装 6 面各施加 2 次 100G 的冲击 b. 冲击频率 2 次/min 2 对被测样本再次进行外观,功能检查
14	包装挤压测试	1. 检查被测包装及附件的外观 2. 将包装放置在测试台上; 3. 启动压力机,以1.2cm/min的速度加压,直至计算出来的 AH值; ISTA 2A compression test 针对包装重量低于 150 lb (68kg)的测试条件: AH = W x (S-1) x F x 9.8 = Test Load for Apply and Hold -Machine (N); W = 产品重量(kg); S = 产品在库堆叠的层数; F = 压力因子(如在仓库会堆叠时间超过 24 小时则设定为 5 or 在仓库会堆叠时间小于24 则设定为 4).一般选 5 压力保持时间 = 1 hr 3. 测试完成后,再次检查包材的外观
15	LDS 静置测试	1 对被测样品进行功能检查 2 仓库静置 3 个月 3 对被测样品进行功能检查





## LDS 安装到寿命測试机器上进行寿命測试,分別在运行 500h、1000h、1500h 进行基础测试 检查对比 1			
1	16	寿命测试	把 LDS 安装到寿命测试机器上进行寿命测试,分别在运行 500h、1000h、1500h 进行基础测试
17 EMC 测试 2 EMC 测试 18 ESD 测试 1 对被测样品进行功能检查 2 ESD 测试 1 对被测样品进行功能检查 20 激光安规测试 1 对被测样品进行相关性能参数测量 2 采用化学物质浸泡/擦拭 3 对被测样品进行相关性能测量 21 重要电子元件温			检查对比
1	17	EMC 测片式	1 对被测样品进行功能检查
18 ESD 测试 2 ESD 测试 2 ESD 测试 1 对被测样品进行功能检查 2 激光安规测试 2 激光安规测试 2 激光安规测试 2 激光安规测试 2 激光安规测试 2 激光安规测试 3 对被测样品进行相关性能参数测量 2 采用化学物质浸泡/擦拭 3 对被测样品进行相关性能测量 1 对被测样品进行相关性能测量 2 被测样品进行功能检查 2 被测样品持续工作到温度稳定状态 电子接口讯号测 1 对被测样品进行功能检查 2 进行电子接口讯号测试 2 进行电子接口讯号测试 2 对连接器进行 20 次插拔测试 2 存合单体 ROHS 标准需求即可 25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 对被测样品进行外观及功能检查 4 核被测样品进行外观及功能检查 4 核被测样品进行外观及功能检查 4 核被测样品进行外观及功能检查 4 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至一10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	11		2 EMC 测试
2 ESD 測试	1.0	ESD 测试	1 对被测样品进行功能检查
20	10		2 ESD 测试
2 激光安规测试 1 对被测样品进行相关性能参数测量 2 采用化学物质浸泡/擦拭 3 对被测样品进行相关性能测量 重要电子元件温	10	26/, V/, 스카 나타 25/ V-P	1 对被测样品进行功能检查
20	19	放儿女观 枫	2 激光安规测试
20		INC 郊供长物居	1 对被测样品进行相关性能参数测量
21 重要电子元件温 1 对被测样品进行功能检查	20		2 采用化学物质浸泡/擦拭
21 升测试 2 被测样品持续工作到温度稳定状态 22 电子接口讯号测 1 对被测样品进行功能检查 2 进行电子接口讯号测试 23 连接器插拔测试 24 ROHS 符合单体 ROHS 标准需求即可 25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 对被测样品进行外观及功能检查 将被测样品进行外观及功能检查 将被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时			3 对被测样品进行相关性能测量
升測试 2 被测样品持续工作到温度稳定状态 22 电子接口讯号测 1 对被测样品进行功能检查 2 进行电子接口讯号测试 23 连接器插拔测试 24 ROHS 符合单体 ROHS 标准需求即可 25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 对被测样品进行外观及功能检查 26 LDS 落下测试 特被测样品各面各摔落 2 次(前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落)对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	01	重要电子元件温	1 对被测样品进行功能检查
22	21	升测试	2 被测样品持续工作到温度稳定状态
武 2 进行电子接口讯号测试 23 连接器插拔测试 2 对连接器进行 20 次插拔测试 24 ROHS 符合单体 ROHS 标准需求即可 25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 26 LDS 落下测试 将被测样品进行外观及功能检查 27 将被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品再次进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	99	电子接口讯号测	1 对被测样品进行功能检查
 连接器插拔测试 2 对连接器进行 20 次插拔测试 24 ROHS 符合单体 ROHS 标准需求即可 25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 对被测样品进行外观及功能检查 将被测样品各面各摔落 2 次 (前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落)对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时 	22	试	2 进行电子接口讯号测试
2 对连接器进行 20 次插拔测试 24 ROHS 符合单体 ROHS 标准需求即可 25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 对被测样品进行外观及功能检查 将被测样品各面各摔落 2 次(前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落) 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	0.0	连接器插拔测试	1 对被测样品进行功能检查
25 撒灰实验 不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距 26 LDS 落下测试 将被测样品进行外观及功能检查 将被测样品各面各摔落 2 次(前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落) 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	23		2 对连接器进行 20 次插拔测试
对被测样品进行外观及功能检查 将被测样品各面各摔落 2 次(前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落) 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	24	ROHS	符合单体 ROHS 标准需求即可
26 LDS 落下测试 将被测样品各面各摔落 2 次(前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落) 对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	25	撒灰实验	不断用滑石粉涂抹在 LDS 接收端,直至 LDS 无法正常测距
对被测样品再次进行外观及功能检查 1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时		LDS 落下测试	对被测样品进行外观及功能检查
1 对被测样品进行外观及功能检查 27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时	26		将被测样品各面各摔落 2 次(前端面 45cm 高度自由下落,其它端面 30cm 高度自由下落)
27 结露测试 2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时			对被测样品再次进行外观及功能检查
		结露测试	1 对被测样品进行外观及功能检查
3 对被测样品进行外观,功能检查	27		2 LDS 在 40℃状态下 2 小时,急冷却至-10℃下 10min,然后回到常温后,保持 24 小时
			3 对被测样品进行外观,功能检查

16. 生产制造信息

(1) 制造商信息

制造商名称: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

制造商地址: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing P.R. CHINA

(2) 生产商信息

a. 生产商名称: Shenzhen Sunwoda Intelligent Hardware Co., Ltd.

生产商地址: 101, No. 6-6, Yanshan Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Bao'an district, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.





b. 生产商名称: Dongguan Kaifa Technology Co., Ltd.

生产商地址: No. 2 Junma road, Chigang community, Humen town, Dongguan City, Guangdong Province, China.